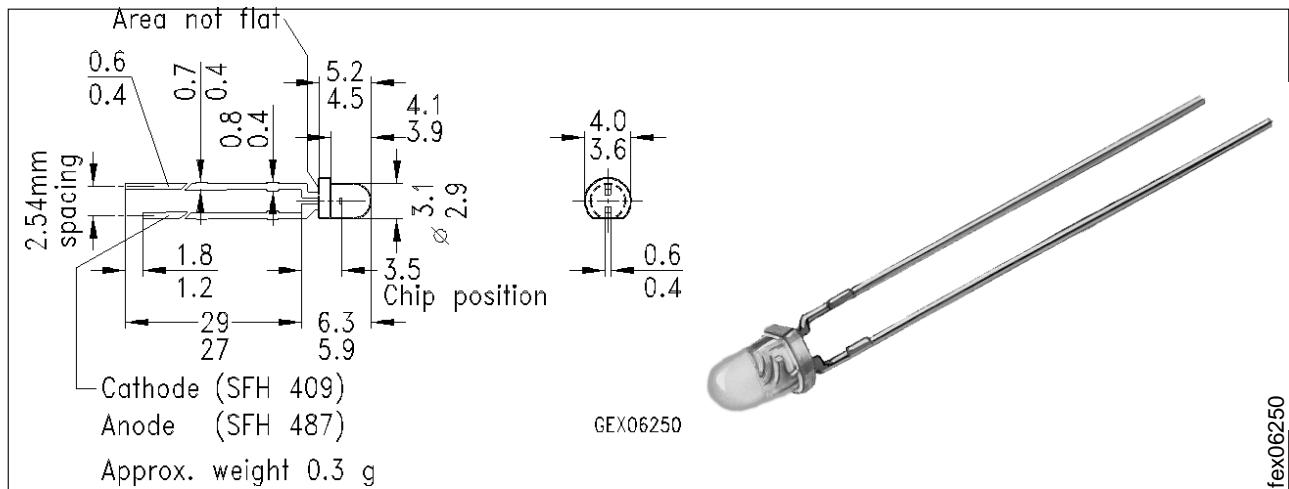


GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter

SFH 409



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- GaAs-IR-Lumineszenzdiode, hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Gruppiert lieferbar
- Gehäusegleich mit SFH 309, SFH 487

Anwendungen

- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- IR Fernsteuerungen

Features

- GaAs infrared emitting diode, fabricated in a liquid phase epitaxy process
- High reliability
- High pulse handling capability
- Available in groups
- Same package as SFH 309, SFH 487

Applications

- Light reflecting switches for steady and varying intensity
- IR remote control of various equipment

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 409	Q62702-P860	3-mm-LED-Gehäuse (T1), grau eingefärbt, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster ($1/10''$), Kathodenkennzeichnung: kürzerer Anschluß 3 mm LED package (T1), grey-colored epoxy resin, solder tabs lead spacing 2.54 mm ($1/10''$), cathode marking: short lead
SFH 409-1 ¹⁾	Q62702-P1001	
SFH 409-2	Q62702-P1002	

¹⁾ Nur auf Anfrage lieferbar.

¹⁾ Available only on request.

Grenzwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	100	mA
Stoßstrom, $\tau \leq 10\ \mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	3	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	165	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	450	K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	λ_{peak}	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von I_{max} Spectral bandwidth at 50 % of I_{max} $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 20	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.09	mm ²
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3 x 0.3	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top	H	2.6	mm
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ Capacitance	C_o	25	pF

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, I_e von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10 %, bei $I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$ Switching times, I_e from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, $I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$	t_r, t_f	1	μs
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	V_F V_F	1.30 (≤ 1.5) 1.9 (≤ 2.5)	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	I_R	0.01 (≤ 1)	μA
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	Φ_e	15	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_I	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_V	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of λ_{peak} , $I_F = 100\text{ mA}$	TC_λ	+ 0.3	nm/K

Gruppierung der Strahlstärke I_e in Achsrichtung

gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Grouping of radiant intensity I_e in axial direction

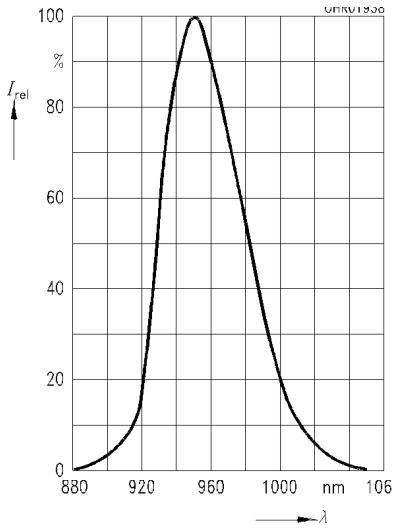
at a steradian of $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Bezeichnung Description	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 409	SFH 409-1	SFH 409-2	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ mA}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	I_e $I_e\text{ typ.}$	≥ 6.3	6.3 ... 12.5 75	10 120	mW/sr mW/sr

- 1) Nur auf Anfrage lieferbar.
- 1) Available only on request.

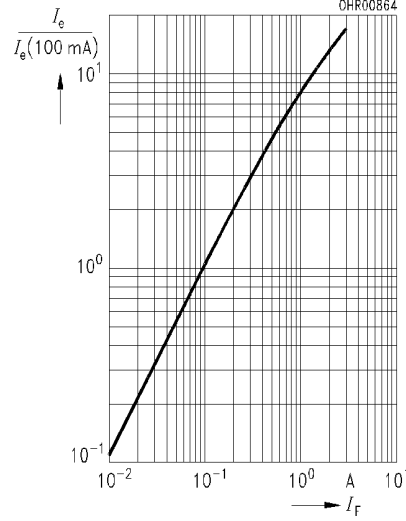
Relative spectral emission

$I_{rel} = f(\lambda)$



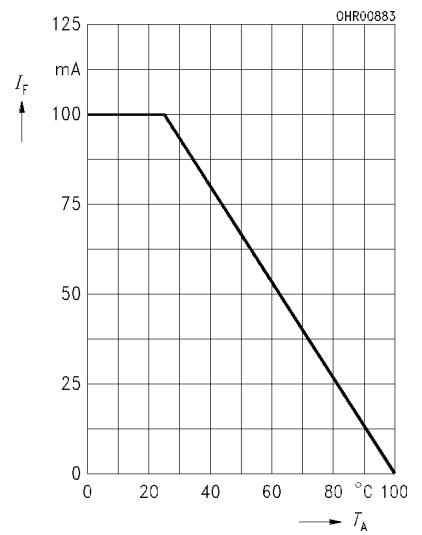
Radiant intensity $\frac{I_e}{I_e(100 \text{ mA})} = f(I_F)$

Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



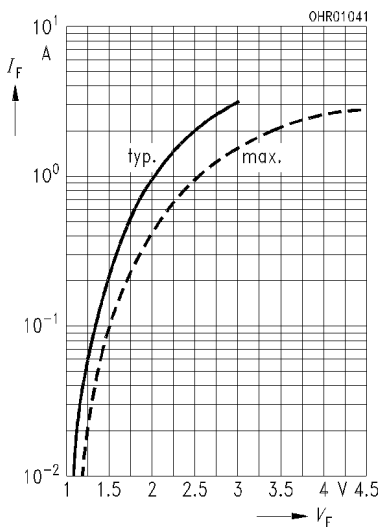
Max. permissible forward current

$I_F = f(T_A)$



Forward current

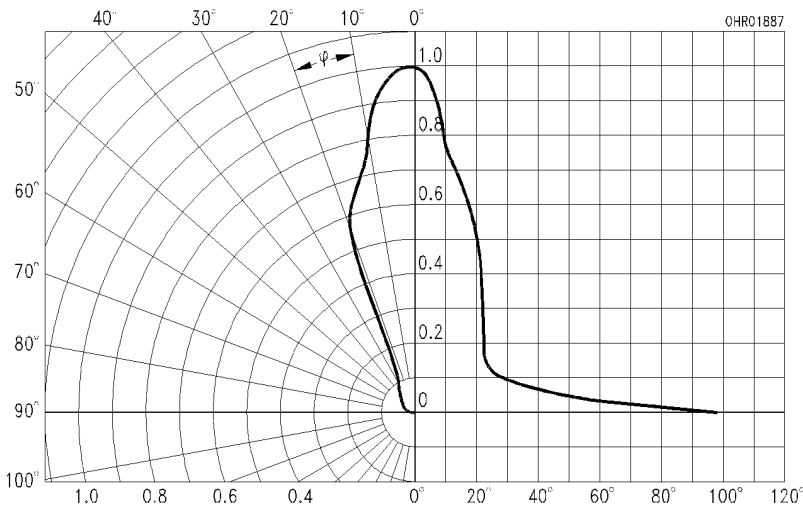
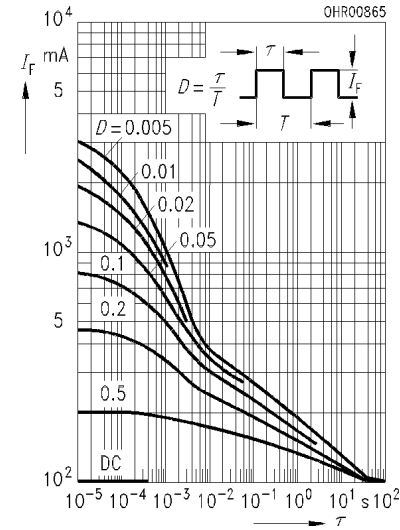
$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$



Permissible pulse handling capability

$I_F = f(\tau)$, $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$,

duty cycle $D = \text{parameter}$



Radiation characteristics $I_{rel} = f(\varphi)$